

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛЬ

**МЕТОД ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом МТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11—97 от 25 апреля 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 сентября 1997 г. № 332 межгосударственный стандарт ГОСТ 18895—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18895—81

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2002 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1998
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Отбор и подготовка проб	2
4 Аппаратура и материалы	2
5 Подготовка к анализу	2
6 Проведение анализа	3
7 Обработка результатов	3
Приложение А Условия проведения анализа на фотоэлектрических установках	8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛЬ

Метод фотоэлектрического спектрального анализа

Steel. Method of photoelectric spectral analysis

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает фотоэлектрический спектральный метод определения в стали массовой доли элементов, %:

углерода	от 0,010 до 2,0;
серы	» 0,002 » 0,20;
фосфора	» 0,002 » 0,20;
кремния	» 0,010 » 2,5;
марганца	» 0,050 » 5,0;
хрома	» 0,010 » 10,0;
никеля	» 0,010 » 10,0;
кобальта	» 0,010 » 5,0;
меди	» 0,010 » 2,0;
алюминия	» 0,005 » 2,0;
мышьяка	» 0,005 » 0,20;
молибдена	» 0,010 » 5,0;
вольфрама	» 0,020 » 5,0;
ванадия	» 0,005 » 5,0;
титана	» 0,005 » 2,0;
ниобия	» 0,010 » 2,0;
бора	» 0,001 » 0,10;
циркония	» 0,005 » 0,50.

Метод основан на возбуждении атомов элементов стали электрическим разрядом, разложении излучения в спектр, измерении аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности или логарифму интенсивности спектральных линий, и последующем определении массовых долей элементов с помощью градуировочных характеристик.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315—97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 2424—83 Круги шлифовальные. Технические условия

ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2—89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 10157—79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 21963—82 Круги отрезные. Технические условия

3 ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 7565 с дополнением. Поверхность пробы, предназначенную для обыскривания, затачивают на плоскость. На поверхности не допускаются раковины, шлаковые включения, цвета побежалости и другие дефекты.

4 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Фотоэлектрические вакуумные и воздушные установки индивидуальной градуировки.

Отрезной станок типов 8230 и 2К337.

Шлифовальный станок модели 3Е881.

Точно-шлифовальный станок (обдирочно-наждачный) типа ТЩ-500.

Универсальный станок для заточки электродов модели КП-35.

Токарно-винторезный станок модели 1604.

Отрезные диски $400 \times 4 \times 32$ мм по ГОСТ 21963.

Электрокорундовые абразивные круги с керамической связкой, зернистостью № 50, твердостью СТ-2, размером $300 \times 40 \times 70$ мм по ГОСТ 2424.

Шкурка шлифовальная бумажная типа 2 на бумаге марки БШ-200 (П7) из нормального электрокорунда зернистостью 40—60 по ГОСТ 6456.

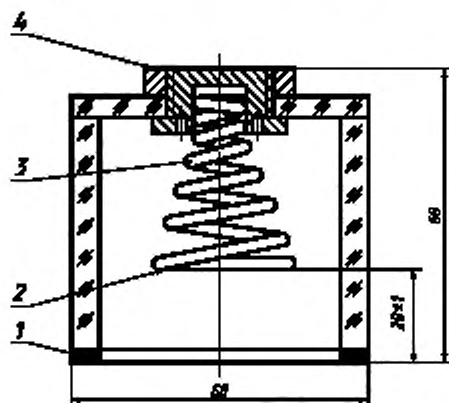
Аргон газообразный высшего сорта по ГОСТ 10157.

Электропечь для сушки и чистки аргона типа СУОЛ-0.4/12-Н2-У4.2.

В случае применения вакуумных фотоэлектрических установок используют постоянные электроды-прутки серебряные, медные и вольфрамовые диаметром 5—6 мм или вольфрамовую проволоку диаметром 1—2 мм длиной не менее 50 мм.

Для воздушных фотоэлектрических установок используют медные прутки марок М00, М1, М2 по ГОСТ 859 и угольные стержни марки СЗ диаметром 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Для определения массовой доли элементов в прокатной стали применяют вакуумные и воздушные фотоэлектрические установки. Если образец не перекрывает полностью отверстие в штативе вакуумной установки, применяют контактную камеру (см. рисунок 1) или другое приспособление, ограничивающее отверстие в столе штатива.



1 — прокладки; 2 — пластина; 3 — пружина; 4 — контакт

Рисунок 1 — Контактная камера для вакуумного спектрометра

Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и материалов, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную настоящим стандартом.

5 ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

5.1 Подготовку установки к выполнению измерений проводят в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации установки.

5.2 Градуировку каждой фотоэлектрической установки осуществляют экспериментально при внедрении методики выполнения измерений с помощью стандартных образцов (СО) состава, аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.315.

Допускается применение однородных проб, проанализированных стандартизованными или аттестованными методиками химического анализа.

5.3 При первичной градуировке выполняют не менее пяти серий измерений в разные дни работы фотоэлектрической установки. В серии для каждого СО проводят по две пары параллельных (выполняемых одно за другим на одной поверхности) измерений. Порядок пар параллельных измерений для всех СО в серии рандомизируют. Вычисляют среднее арифметическое значение аналитических сигналов по серии и среднее арифметическое значение аналитических сигналов для пяти серий измерений для каждого СО.

Расчетным или графическим способом устанавливают градуировочные характеристики, которые выражают в виде формулы, графика или таблицы. Градуировочные характеристики используют для определения массовых долей контролируемых элементов непосредственно или с учетом влияния химического состава и физико-химических свойств объекта.

Для установок, сопряженных с ЭВМ, процедура градуировки определяется программным обеспечением. При этом точность результатов анализа должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

5.4 При повторной градуировке допускается сокращение числа серий до двух.

5.5 В случае оперативной градуировки (получения градуировочных характеристик с каждой партией анализируемых проб) выполняют не менее двух параллельных измерений для каждого СО.

6 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

6.1 Условия проведения анализа на фотоэлектрических установках приведены в приложении А (таблицы А.1, А.2).

6.2 Длины волн спектральных линий и диапазон значений массовых долей элементов приведены в приложении А (таблица А.3).

6.3 Выполняют два параллельных измерения значений аналитического сигнала для каждого контролируемого элемента анализируемой пробы в условиях, принятых при градуировке. Допускается выполнять три параллельных измерения.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1 Если расхождение значений аналитического сигнала, выраженное в единицах массовой доли не более d_{ex} (таблица 1) для двух параллельных измерений и $1,2 d_{\text{ex}}$ для трех параллельных измерений, вычисляют среднее арифметическое значение.

Допускается выражать значение аналитического сигнала и расхождений параллельных измерений в единицах шкалы отсчетно-регистрирующего прибора фотоэлектрической установки. В этом случае d_{ex} выражают в единицах шкалы отсчетно-регистрирующего прибора с помощью установленных градуировочных характеристик.

В случае превышения расхождений параллельных измерений допускаемых значений d_{ex} ($1,2 d_{\text{ex}}$) анализ повторяют.

7.2 За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух или трех параллельных измерений, соответствующих требованиям 7.1.

7.3 Контроль стабильности результатов анализа

7.3.1 Контроль стабильности градуировочных характеристик для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений осуществляют не реже одного раза в смену с помощью СО или однородных проб. Допускается проводить контроль только для верхнего предела или середины диапазона измерений.

Для СО (пробы) выполняют два параллельных измерения аналитического сигнала. Значения аналитического сигнала N выражают в единицах массовой доли или шкалы отсчетно-регистрирующего прибора фотоэлектрической установки.

7.3.2 Если расхождение значений аналитического сигнала для параллельных измерений не превышает d_{ex} (таблица 1), вычисляют среднее арифметическое значение \bar{N} и разность $N = N_0 - \bar{N}$, где N_0 — значение аналитического сигнала для СО (пробы), полученное способом, указанным в 5.3.

Таблица 1 — Нормы и нормативы контроля точности

Элемент	Массовая доля элементов, %	Погрешность результата анализа Δ , %	Допускаемое расхождение, %			
			между результатами двух параллельных измерений d_{cs}	между результатами анализа, выполненными в разных условиях d_a	между результатами спектрального и химического анализов d_n	между результатами воспроизведения характеристик СО, полученных при установлении градуировочных характеристик, и их значениями при контроле стабильности градуировочных характеристик бст
Углерод	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,008	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,012	0,009
	0,10 — 0,20	0,016	0,013	0,020	0,017	0,012
	0,20 — 0,50	0,024	0,020	0,030	0,025	0,018
	0,50 — 1,00	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03
	1,00 — 2,0	0,06	0,05	0,07	0,06	0,04
Сера	0,002—0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
	0,005—0,010	0,002	0,003	0,003	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
	0,020—0,050	0,008	0,008	0,010	0,008	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,013	0,015	0,012	0,009
	0,10 — 0,20	0,016	0,017	0,020	0,016	0,012
Фосфор	0,002—0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
	0,005—0,010	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
	0,020—0,050	0,006	0,005	0,007	0,006	0,004
	0,050—0,10	0,008	0,007	0,010	0,009	0,006
	0,10—0,20	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
Кремний	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,008	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
	0,10 — 0,20	0,020	0,017	0,025	0,022	0,015
	0,20 — 0,50	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
	0,50 — 1,00	0,06	0,05	0,07	0,06	0,04
	1,00 — 2,5	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
Марганец	0,050—0,10	0,008	0,007	0,010	0,010	0,006
	0,10 — 0,20	0,016	0,013	0,020	0,018	0,012
	0,20 — 0,50	0,024	0,020	0,030	0,030	0,018
	0,50 — 1,00	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03
	1,00 — 2,0	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	2,0 — 5,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
Хром	0,010—0,020	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
	0,020—0,050	0,005	0,004	0,006	0,006	0,004
	0,050—0,10	0,008	0,007	0,010	0,010	0,006
	0,10 — 0,20	0,016	0,013	0,020	0,017	0,012
	0,20 — 0,50	0,024	0,020	0,030	0,030	0,018
	0,50 — 1,00	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03
	1,00 — 2,0	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	2,0 — 5,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
	5,0 — 10,0	0,16	0,13	0,20	0,16	0,12

Продолжение таблицы 1

Элемент	Массовая доля элементов, %	Погрешность результата анализа Δ , %	Допускаемое расхождение, %			
			между результатами двух параллельных измерений $d_{\text{с}}$	между результатами анализа, выполненными в разных условиях $d_{\text{з}}$	между результатами спектрального и химического анализов $d_{\text{п}}$	между результатами воспроизведения характеристик СО, полученных при установлении градуировочных характеристик, и их значениями при контроле стабильности градуировочных характеристик бст
Никель	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,008	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
	0,10 — 0,20	0,016	0,013	0,020	0,018	0,012
	0,20 — 0,50	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
	0,50 — 1,00	0,06	0,05	0,07	0,06	0,04
	1,00 — 2,0	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	2,0 — 5,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
	5,0 — 10,0	0,16	0,13	0,20	0,16	0,12
Кобальт	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,006	0,005	0,007	0,007	0,004
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
	0,10—0,20	0,016	0,013	0,020	0,018	0,012
	0,20—0,50	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
	0,50—1,00	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04
	1,00—2,0	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	2,0—5,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
Медь	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,009	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,014	0,009
	0,10—0,20	0,020	0,017	0,025	0,023	0,015
	0,20—0,50	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
	0,50—1,00	0,06	0,05	0,07	0,06	0,04
	1,00—2,0	0,08	0,07	0,10	0,09	0,06
Алюминий	0,005—0,010	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
	0,010—0,020	0,006	0,005	0,007	0,006	0,004
	0,020—0,050	0,012	0,010	0,015	0,012	0,009
	0,050—0,10	0,020	0,017	0,025	0,022	0,015
	0,10—0,20	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
	0,20—0,50	0,05	0,04	0,06	0,06	0,04
	0,50—1,00	0,08	0,07	0,10	0,09	0,06
	1,00—2,0	0,12	0,10	0,15	0,13	0,09
Мышьяк	0,005—0,010	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
	0,020—0,050	0,006	0,005	0,007	0,007	0,004
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,015	0,009
	0,10—0,20	0,016	0,013	0,020	0,020	0,012
Молибден	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,009	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
	0,10—0,20	0,016	0,013	0,020	0,019	0,012
	0,20—0,50	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
	0,50—1,00	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04
	1,00—2,0	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	2,0—5,0	0,12	0,10	0,15	0,13	0,09

Окончание таблицы 1

Элемент	Массовая доля элементов, %	Погрешность результата анализа Δ , %	Допускаемое расхождение, %			
			между результатами двух параллельных измерений d_{cs}	между результатами анализа, выполненными в разных условиях d_x	между результатами спектрального и химического анализов d_n	между результатами воспроизведения характеристик СО, полученных при установлении градуировочных характеристик, и их значениями при контроле стабильности градуировочных характеристик δst
Вольфрам	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,010	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,016	0,009
	0,10 — 0,20	0,020	0,017	0,025	0,025	0,015
	0,20 — 0,50	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
	0,50 — 1,00	0,06	0,05	0,08	0,07	0,05
	1,00 — 2,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
	2,0 — 5,0	0,16	0,13	0,20	0,17	0,12
Ванадий	0,005—0,010	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,009	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,014	0,009
	0,10—0,20	0,016	0,013	0,020	0,020	0,012
	0,20—0,50	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
	0,50—1,00	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04
Титан	1,00—2,0	0,08	0,07	0,10	0,09	0,06
	2,0—5,0	0,12	0,10	0,15	0,13	0,09
Титан	0,005—0,010	0,004	0,003	0,005	0,004	0,003
	0,010—0,020	0,008	0,007	0,010	0,008	0,006
	0,020—0,050	0,012	0,010	0,015	0,012	0,009
	0,050—0,10	0,016	0,013	0,020	0,017	0,012
	0,10 — 0,20	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
	0,20 — 0,50	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04
	0,50 — 1,00	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
Ниобий	1,00 — 2,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
Ниобий	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,009	0,006
	0,050—0,10	0,016	0,013	0,020	0,017	0,012
	0,10 — 0,20	0,024	0,020	0,03	0,03	0,018
	0,20 — 0,50	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03
	0,50 — 1,00	0,08	0,07	0,10	0,08	0,06
	1,00 — 2,0	0,12	0,10	0,15	0,12	0,09
Бор	0,001—0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	0,002—0,005	0,002	0,001	0,002	0,002	0,001
	0,005—0,010	0,003	0,003	0,004	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,005	0,004	0,006	0,005	0,004
	0,020—0,050	0,008	0,007	0,010	0,008	0,006
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
Цирконий	0,005—0,010	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
	0,010—0,020	0,004	0,003	0,005	0,005	0,003
	0,020—0,050	0,007	0,005	0,008	0,008	0,005
	0,050—0,10	0,012	0,010	0,015	0,013	0,009
	0,10 — 0,20	0,016	0,013	0,020	0,018	0,012
	0,20 — 0,50	0,020	0,017	0,025	0,025	0,015

7.3.3 Если ΔN превышает допускаемое значение $\delta_{\text{ст}}$ (таблица 1), измерения повторяют в соответствии с 7.3.1. Если при повторных измерениях ΔN превышает допускаемое значение, осуществляют восстановление градуировочной характеристики. Порядок восстановления градуировочной характеристики для каждой установки определяется ее аналитическими и конструктивными возможностями.

7.3.4 Внеочередной контроль стабильности осуществляют после ремонта или профилактики фотоэлектрической установки.

7.3.5 При оперативной градуировке контроль стабильности не проводят.

7.3.6 Для установок, сопряженных с ЭВМ, процедура контроля стабильности определяется программным обеспечением. При этом точность результатов анализа должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

7.4 Контроль воспроизводимости результатов анализа

7.4.1 Контроль воспроизводимости результатов спектрального анализа выполняют определением массовых долей элементов в проанализированных ранее пробах.

7.4.2 Число повторных определений должно быть не менее 0,3 % общего числа определений за контролируемый период.

7.4.3 Воспроизводимость измерений считают удовлетворительной, если число расхождений первичного и повторного анализа, превышающих допускаемое значение d_n (таблица 1) составляет не более 5 % числа проконтролированных результатов.

7.5 Контроль правильности результатов анализа

7.5.1 Контроль правильности проводят выборочным сравнением результатов спектрального анализа проб с результатами химического анализа, выполняемого стандартизованными или аттестованными методиками.

7.5.2 Число результатов при контроле правильности должно быть не менее 0,3 % общего числа определений за контролируемый период.

7.5.3 Правильность измерений считают удовлетворительной, если число расхождений результатов спектрального и химического анализа, превышающих допускаемое значение d_n (таблица 1), составляет не более 5 % числа проконтролированных результатов.

7.5.4 Допускается выполнять контроль правильности методом спектрального анализа на основе воспроизведения значений массовых долей элементов в СО предприятия.

7.6 При выполнении требований настоящего стандарта погрешность результата анализа (при доверительной вероятности 0,95) не должна превышать предельного значения Δ (таблица 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Условия проведения анализа на фотоэлектрических установках

Таблица А.1

Контролируемый параметр	Воздушные фотоэлектрические установки			Спектрометры ФЭС-1 и ФСПА-У, генераторы ГЭУ-1 и ИВС-28. Дуга переменного тока
	ДФС-10М. Генератор ГЭУ-1	МФС-4 и МФС-6. Генератор АРКУС	ДФС-36. Генератор УГЭ-4	
Напряжение, В	220	220	Режимы генератора: дуга постоянного тока от 1,5 до 20 А; дуга переменного тока различной скважности и полярности от 1,5 до 20 А; низковольтная искра 250—300 В; высоковольтная искра от 7500 до 15000 В; импульсный разряд большой мощности	220
Частота, Гц	50	50	—	50
Сила тока, А	1,5—5,0	1,5—5,0	1,5—2,0	1,5—5,0
Аналитический промежуток, мм	1,5—2,0	1,5—2,0	—	1,5—2,0
Ширина выходных щелей, мм	0,05 и 0,10	0,04; 0,075; 0,10	0,05 и 0,10	0,02—0,04
Время обжига, с	5—10	5—10	5—10	5—10
Время экспозиции, с	20—30	20—30	20—30	20—30
Электроды	Используют медные прутки диаметром 6 мм и угольные стержни марки С-3. Стержни затачивают на полусферу с радиусом кривизны 3—4 мм либо на усеченный конус под углом 45—90 ° с диаметром площадки 1,5—2,0 мм			
Примечание — Параметры выбираются в пределах указанных значений				

Таблица А.2

Контролируемый параметр	Вакуумные фотоэлектрические установки				
	ДФС-41. Генератор ИВС-2. Высоковольтная искра	АРЛ 3100			Поливак Е-600
		Генератор Поликурс		Генератор Миникурс П. Низковольтная дуга	Генератор FS 139. Низковольтная дуга
Напряжение, В	650	15000	600—1000	500 и 800	500
Емкость, мкФ	8—24	$7,5 \cdot 10^{-3}$	15	10	10—20
Индуктивность, мкГн	10—500	0 и 3600	50 и 360	20	60 и 560
Частота, Гц	50 и 150	100	50	50 и 100	50
Сопротивление, Ом	0,1—16,9	—	0,2 и 18,0	0 и 2,2	0,1 и 3,0
Ширина выходных щелей, мм	0,04; 0,075; 0,10	—	0,038; 0,05; 0,075	—	—

Окончание таблицы А.2

Контролируемый параметр	Вакуумные фотоэлектрические установки				
	ДФС-41. Генератор ИВС-2. Высоковольтная искра	АРЛ 3100			Поливак Е-600
		Генератор Поликурс		Генератор Минисурс П. Низковольтная дуга	Генератор FS 139. Низковольтная дуга
		Высоковольтная искра	Низковольтная искра		
Время продувки камеры аргоном, с	—	—	10—15	—	—
Аналитический промежуток, мм	—	—	5,0	—	—
Продувка камеры аргоном, л/мин	—	—	4—6	—	—
Время обжига, с	7—20	10	20	20	20
Время экспозиции, с	7—20	10	20	10 и 20	10 и 20
Электроды	Используют прутки серебряные, медные и вольфрамовые диаметром 5—6 мм, заточенные на конус 90 °, или вольфрамовую проволоку диаметром 1—2 мм, заточенную на плоскость				
Примечание — Параметры выбираются в пределах указанных значений					

Таблица А.3

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Мешающий элемент	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Углерод	193,09	—	0,010—2,0
	229,69	Железо	0,050—2,0
	426,73	—	0,020—2,0
Сера	180,73	Никель	0,002—0,20
	182,04	—	0,002—0,20
	481,55	—	0,002—0,20
	545,39	—	0,002—0,20
Фосфор	177,50	—	0,002—0,20
	178,29	Углерод	0,002—0,20
	214,91	Железо, вольфрам	0,002—0,20
Кремний	181,69	—	0,10—2,5
	185,07	—	0,010—1,00
	198,84	—	0,010—2,5
	212,41	—	0,010—2,5
	243,52	Железо, вольфрам	0,10—2,5
	250,69	Железо, ванадий	0,010—1,5
	251,61	Ванадий	0,010—1,5
	288,16	—	0,010—2,0
	390,55	—	0,050—2,5
Марганец	192,13	—	0,010—10,0
	263,82	—	0,10—3,0
	293,31	—	0,005—5,0
	294,92	—	0,050—3,0
	478,34	—	0,050—3,0
	482,35	—	0,050—3,0

Продолжение таблицы А.3

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Мешающий элемент	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Хром	205,56	—	0,010—5,0
	206,55	Вольфрам	0,010—5,0
	267,72	Вольфрам	0,005—5,0
	275,29	Вольфрам	0,010—5,0
	279,22	Вольфрам	0,20—5,0
	298,92	Ванадий	3,0—30,0
	314,72	Кобальт, вольфрам	0,10—5,0
	425,43	—	0,10—5,0
	462,62	—	0,010—2,0
	520,60	Вольфрам	0,010—2,0
	534,58	—	0,050—5,0
Никель	218,55	Вольфрам	3,0—30,0
	225,39	—	0,010—5,0
	227,02	—	0,010—5,0
	231,60	—	0,005—5,0
	231,72	Железо	0,005—5,0
	309,71	Марганец, титан	0,050—5,0
	341,48	—	0,010—1,00
	351,51	—	0,010—1,00
	376,95	Титан	3,0—30,0
	385,83	—	0,010—2,0
	388,97	Ниобий, молибден	3,0—30,0
	390,71	Титан, молибден	3,0—30,0
	471,44	—	0,050—5,0
Медь	200,04	—	0,001—5,0
	211,21	—	0,20—2,0
	219,23	—	0,010—2,0
	223,01	—	0,10—2,0
	224,26	—	0,10—2,0
	282,44	—	0,050—2,0
	324,75	Ниобий, марганец	0,010—2,0
	327,40	Ниобий	0,005—5,0
	510,55	Вольфрам	0,010—2,0
Алюминий	186,28	—	0,0005—5,0
	199,05	—	0,005—1,00
	257,51	—	0,010—1,00
	308,22	Ванадий	0,010—1,00
	394,40	—	0,005—0,50
	396,15	Молибден, цирконий	0,001—5,0
Мышьяк	189,04	Углерод, кремний	0,005—0,20
	193,76	—	0,005—0,20
	197,26	—	0,005—0,20
	234,98	Ванадий	0,010—0,20
	286,05	—	0,020—0,20
Молибден	202,03	Железо	0,002—5,0
	281,62	Алюминий	0,050—5,0
	317,04	Железо	0,010—2,0
	386,41	—	0,010—2,0
	476,02	—	0,10—5,0
	553,31	Вольфрам	0,10—5,0
	603,07	—	0,10—5,0
Вольфрам	202,92	—	0,10—5,0
	207,91	—	0,050—5,0
	209,86	—	0,10—5,0
	220,45	Алюминий	0,050—5,0
	239,71	—	0,10—5,0
	258,69	—	0,10—5,0

Продолжение таблицы А.3

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Мешающий элемент	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Вольфрам	330,00 364,65 400,88 465,99 484,35	Железо Ванадий Железо, титан — —	0,10—5,0 0,10—5,0 0,020—5,0 0,020—5,0 0,10—5,0
Ванадий	214,01 266,33 271,57 290,82 311,07 311,84 312,29 313,03 411,18 437,92	— Свинец Вольфрам, ниобий — Титан, железо — — Вольфрам Хром —	0,10—5,0 0,10—5,0 0,010—5,0 0,002—5,0 0,001—5,0 0,010—0,50 0,010—2,5 0,010—0,50 0,10—2,5 0,010—2,5
Титан	190,80 316,85 324,20 334,94 337,28 363,55 453,32	— — — Ниобий Ниобий — —	0,005—0,50 0,005—2,0 0,005—2,0 0,005—2,0 0,001—5,0 0,030—2,0 0,005—2,0
Ниобий	212,65 295,09 309,42 319,50 320,64 351,54 358,03 372,05 410,09 534,42	— — Ванадий, вольфрам Мель Вольфрам, хром Никель — Вольфрам, железо Железо —	0,10—2,0 0,020—2,0 0,020—2,0 0,003—5,0 0,10—2,0 0,020—2,0 0,020—2,0 0,10—2,0 0,020—2,0 0,020—2,0
Бор	182,59 208,96 249,68	— — Вольфрам, железо	0,001—0,10 0,001—0,10 0,001—0,10
Цирконий	257,13 339,19 343,82 360,12	Мель Хром — —	0,005—0,50 0,005—0,50 0,005—1,00 0,010—0,50
Кобальт	228,62 248,34 340,51 341,23 345,35 346,28 373,59 374,99 384,55	Железо Молибден Ванадий, молибден, титан Ниобий, молибден Церий, молибден, ванадий Хром, никель Молибден, ванадий Церий, мышьяк Ванадий, цирконий	0,010—2,0 0,40—4,0 0,010—2,0 0,010—2,0 0,010—2,0 0,010—2,0 2,0—10,0 2,0—10,0 2,0—10,0
Железо	187,75 241,33 249,33 262,83 271,44 272,02 281,33	— — — Вольфрам Кобальт, ванадий Вольфрам —	Линия сравнения

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Мешающий элемент	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Железо	282,33	—	Линия сравнения
	297,01	—	
	300,96	—	
	309,16	—	
	438,35	—	
	440,48	—	
	447,60	—	

Примечание — Линии подбираются конкретно для аналитической методики в зависимости от их интенсивности, типа фотоэлектрической установки, наложения других линий, возможности размещения выходных щелей на каретках прибора

УДК 669.14.001.4:006.354

МКС 77.080.20

В39

ОКСТУ 0809

Ключевые слова: сталь, анализ, фотоэлектрический спектральный метод, проба, аппаратура, материалы, результат, погрешность результатов

Редактор Л.И.Нахимова
Технический редактор В.Н.Прусакова
Корректор Р.А.Менцова
Компьютерная верстка А.И.Золотаревой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 26.12.2001. Усл.печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,40. Тираж 104 экз.
С 3371. Зак. 29.

ИПК Издательство стандартов 107076, Москва, Колодезный пер., 14,
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6
Пар № 080102